

TG0813_NEUTRAL - 故障 #339

【NANYA DDR】【自动化测试】memtester压力测试时Bit Flip报错，并假死

2021-08-06 15:20 - bessy liu

状态:	已关闭	开始日期:	2021-08-06
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	zhangchao zhang	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	TG0813 JACS V1.2.0	耗时:	0.00 小时
严重程度:	A-致命	提交人:	bessy
模块:	硬件	发现频度:	复现

描述

测试步骤：

1、使用memtest工具进行压力测试，常温和高低温下灭屏测试

预期测试结果：无异常

实际测试结果：NANYA DDR出现Bit Flip报错，并且机器有时会假死

备注：对于memtest压力测试时灭屏状态的报错可能引起的问题未知，若用NANYA DDR发货风险较大

复现频率：5/5

历史记录

#1 - 2021-08-06 15:21 - bessy liu

- 文件 灭屏报错.txt 已添加

#2 - 2021-08-11 14:14 - bessy liu

- 主题从【DDR】【自动化测试】memtester压力测试时Bit Flip报错，并假死 变更为【NANYA DDR】【自动化测试】memtester压力测试时Bit Flip报错，并假死

- 描述 已更新。

#3 - 2021-08-13 14:14 - 德青 杨

- 状态从新建 变更为 已解决

- 目标版本从TG0813 JACS V1.1.0 变更为TG0813 JACS V1.2.0

使用三星机器验证，nanya发货时不再使用

#4 - 2021-08-20 15:54 - bessy liu

- 状态从已解决 变更为 已关闭

供应链不采用该DDR，使用三星DDR发货，测试暂无异常

文件

灭屏报错.txt	4.89 KB	2021-08-06	bessy liu
----------	---------	------------	-----------